

TLV910x-Q1 汽车级 16V、1MHz、轨到轨输入/输出、低功耗运算放大器

1 特性

- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
 - 温度等级 1：-40°C 至 +125°C，T_A
- 轨到轨输入和输出
- 高带宽：1.1MHz GBW
- 低静态电流：每个放大器 120μA
- 低失调电压：±300μV
- 低失调电压漂移：±0.6μV/°C
- 低噪声：10kHz 时为 28nV/√Hz
- 高共模抑制：110dB
- 低偏置电流：±10pA
- 高压摆率：4.5V/μs
- 宽电源电压：±1.35V 至 ±8V，2.7V 至 16V
- 强大的 EMIRR 性能：1.8GHz 时为 77dB

2 应用

- 混合动力汽车/电动汽车电池管理系统 (BMS)
- HEV/EV OBC 和直流/直流转换器
- HEV/EV 逆变器和电机控制
- 车身控制模块 (BCM)
- 区域控制模块
- 域网关
- 12V/48V 配电盒
- 汽车 HVAC 压缩机模块
- 电动助力转向 (EPS)

3 说明

TLV910x-Q1 系列 (TLV9101-Q1、TLV9102-Q1 和 TLV9104-Q1) 是 16V 通用运算放大器系列。此器件系列具有出色的直流精度和交流性能，包括轨到轨输入/输出、低失调电压 (典型值为 ±300μV)、低温漂 (典型值为 ±0.6μV/°C) 和 1.1MHz 带宽。

TLV910x-Q1 具有宽差模和共模输入电压范围、高输出电流 (±80mA，典型值)、高压摆率 (4.5V/μs，典型值) 和低功耗运行模式 (115μA，典型值)，因而是一款稳定的高速、高性能运算放大器，适用于各种汽车应用。

TLV910x-Q1 系列运算放大器采用多种封装，额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。

器件信息

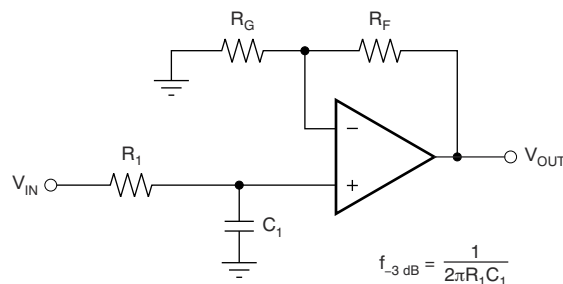
器件型号 ⁽¹⁾	通道数	封装	封装尺寸 ⁽⁴⁾
TLV9101-Q1 ⁽²⁾	单通道	DBV (SOT-23, 5) ⁽³⁾	2.9mm × 2.8mm
		DCK (SC70, 5) ⁽³⁾	2mm × 2.1mm
TLV9102-Q1 ⁽²⁾	双通道	D (SOIC, 8) ⁽³⁾	4.9mm × 6mm
		DGK (VSSOP, 8) ⁽³⁾	3mm × 4.9mm
TLV9104-Q1	四通道	D (SOIC, 14) ⁽³⁾	8.65mm × 6mm
		PW (TSSOP, 14)	5mm × 6.4mm

(1) 有关所有可用封装，请参阅节 10。

(2) 此器件仅为预发布状态。

(3) 此封装仅为预发布状态。

(4) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。



$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = \left(1 + \frac{R_F}{R_G}\right) \left(\frac{1}{1 + sR_1C_1}\right)$$

TLV910x-Q1 应用于单极低通滤波器



内容

1 特性	1	7 应用和实施	25
2 应用	1	7.1 应用信息.....	25
3 说明	1	7.2 典型应用.....	25
4 引脚配置和功能	3	7.3 电源相关建议.....	26
5 规格	6	7.4 布局.....	27
5.1 绝对最大额定值.....	6	8 器件和文档支持	28
5.2 ESD 等级.....	6	8.1 器件支持.....	28
5.3 建议运行条件.....	6	8.2 文档支持.....	28
5.4 四通道器件的热性能信息.....	6	8.3 接收文档更新通知.....	28
5.5 电气特性.....	7	8.4 支持资源.....	28
5.6 典型特性.....	9	8.5 商标.....	28
6 详细说明	17	8.6 静电放电警告.....	28
6.1 概述.....	17	8.7 术语表.....	28
6.2 功能方框图.....	17	9 修订历史记录	29
6.3 特性说明.....	18	10 机械、封装和可订购信息	29
6.4 器件功能模式.....	24		

4 引脚配置和功能

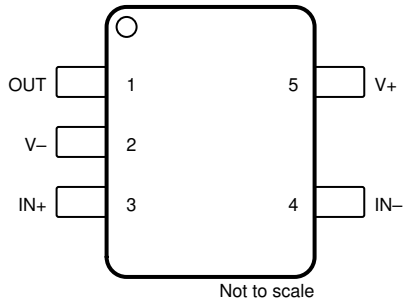


图 4-1. TLV9104-Q1⁽¹⁾ DBV 封装
5 引脚 SOT-23
顶视图

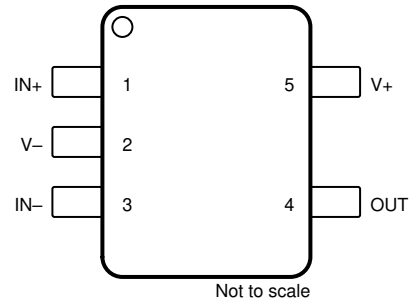
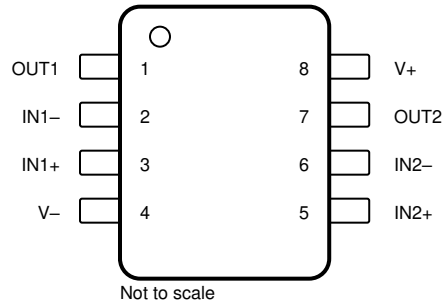


图 4-2. TLV9104-Q1⁽¹⁾ DCK 封装
5 引脚 SC70
顶视图

表 4-1. 引脚功能 : TLV9104-Q1

名称	引脚		I/O	说明
	DBV	DCK 和 DRL		
+IN	3	1	I	同相输入
- IN	4	3	I	反相输入
OUT	1	4	O	输出
V+	5	5	—	正 (最高) 电源
V-	2	2	—	负 (最低) 电源

1. 此封装仅为预发布状态。

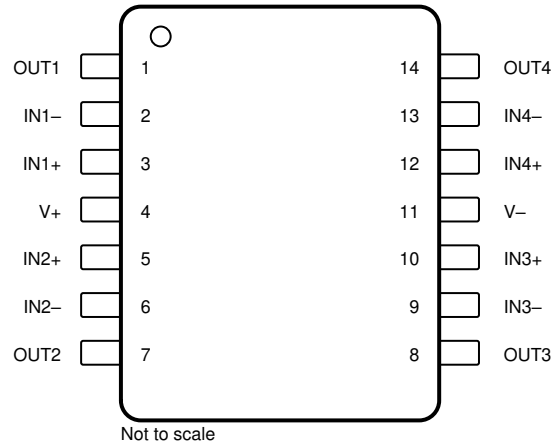


**图 4-3. TLV9102-Q1⁽¹⁾ D 和 DGK 封装
8 引脚 SOIC 和 VSSOP
顶视图**

表 4-2. 引脚功能：TLV9102-Q1

引脚		I/O	说明
名称	编号		
IN1+	3	I	同相输入，通道 1
IN1 -	2	I	反相输入，通道 1
IN2+	5	I	同相输入，通道 2
IN2 -	6	I	反相输入，通道 2
OUT1	1	O	输出，通道 1
OUT2	7	O	输出，通道 2
V+	8	—	正（最高）电源
V-	4	—	负（最低）电源

1. 此封装仅为预发布状态。



**图 4-4. TLV9104-Q1 D⁽¹⁾ 和 PW 封装
 14 引脚 SOIC⁽¹⁾ 和 TSSOP
 顶视图**

表 4-3. 引脚功能 : TLV9104-Q1

引脚		I/O	说明
名称	SOIC 和 TSSOP		
IN1+	3	I	同相输入, 通道 1
IN1 -	2	I	反相输入, 通道 1
IN2+	5	I	同相输入, 通道 2
IN2 -	6	I	反相输入, 通道 2
IN3+	10	I	同相输入, 通道 3
IN3 -	9	I	反相输入, 通道 3
IN4+	12	I	同相输入, 通道 4
IN4 -	13	I	反相输入, 通道 4
NC	—	—	不连接
OUT1	1	O	输出, 通道 1
OUT2	7	O	输出, 通道 2
OUT3	8	O	输出, 通道 3
OUT4	14	O	输出, 通道 4
V+	4	—	正 (最高) 电源
V -	11	—	负 (最低) 电源

1. 此封装仅为预发布状态。

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在工作环境温度范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
电源电压, $V_S = (V+) - (V-)$		0	20	V
信号输入引脚	共模电压 ⁽³⁾	$(V-) - 0.5$	$(V+) + 0.5$	V
	差分电压 ⁽³⁾		$V_S + 0.2$	V
	电流 ⁽³⁾	-10	10	mA
关断引脚电压		$V-$	$V+$	V
输出短路 ⁽²⁾		持续		
工作环境温度, T_A		-55	150	°C
结温, T_J			150	°C
贮存温度, T_{stg}		-65	150	°C

- (1) 超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用，器件可能不会完全正常运行，这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
- (2) 接地短路，每个封装对应一个放大器。
- (3) 输入引脚被二极管钳制至电源轨。对于摆幅超过电源轨 0.5V 以上的输入信号，其电流必须限制在 10mA 或者更低。

5.2 ESD 等级

		值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准 ⁽¹⁾	±2000
		充电器件模型 (CDM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准 ⁽²⁾	±1000

- (1) JEDEC 文档 JEP155 指出：500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
- (2) JEDEC 文档 JEP157 指出：250V CDM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

5.3 建议运行条件

在工作环境温度范围内测得（除非另有说明）

		最小值	最大值	单位
V_S	电源电压, $(V+) - (V-)$	2.7	16	V
V_I	输入电压范围	$(V-) - 0.2$	$(V+) + 0.2$	V
T_A	额定温度	-40	125	°C

5.4 四通道器件的热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		TLV9104-Q1		单位
		D ⁽²⁾ (SOIC)	PW (TSSOP)	
		14 引脚	14 引脚	
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	105.2	134.7	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳 (顶部) 热阻	61.2	55.0	°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	61.1	79.0	°C/W
ψ_{JT}	结至顶部特征参数	21.4	9.2	°C/W
ψ_{JB}	结至电路板特征参数	60.7	78.1	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	结至外壳 (底部) 热阻	不适用	不适用	°C/W

- (1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅 [半导体和 IC 封装热指标](#) 应用手册。
- (2) 该封装选项是 TLV9104-Q1 的预发布版本。

5.5 电气特性

$V_S = (V+) - (V-) = 2.7V$ 至 $16V$ ($\pm 1.35V$ 至 $\pm 8V$)， $T_A = 25^\circ C$ ， $R_L = 10k\Omega$ 且连接至 $V_S/2$ ， $V_{CM} = V_S/2$ ，且 $V_{O\ UT} = V_S/2$ ，除非另有说明。

参数		测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
失调电压							
V_{OS}	输入失调电压	$V_{CM} = V-$			± 0.3	± 1.5	mV
			$T_A = -40^\circ C$ 至 $125^\circ C$			± 1.75	
dV_{OS}/dT	输入失调电压温漂		$T_A = -40^\circ C$ 至 $125^\circ C$		± 0.6		$\mu V/^\circ C$
PSRR	输入失调电压与电源间的关系	$V_{CM} = V-$	$T_A = -40^\circ C$ 至 $125^\circ C$		± 0.1	± 0.7	$\mu V/V$
				通道隔离	$f = 0Hz$		5
输入偏置电流							
I_B	输入偏置电流				± 10		pA
I_{OS}	输入失调电流				± 5		pA
噪声							
E_N	输入电压噪声	$f = 0.1Hz$ 至 $10Hz$			6		μV_{PP}
					1		μV_{RMS}
e_N	输入电压噪声密度			$f = 1kHz$	30		nV/\sqrt{Hz}
				$f = 10kHz$	28		
i_N	输入电流噪声	$f = 1kHz$			2		fA/\sqrt{Hz}
输入电压范围							
V_{CM}	共模电压范围			$(V-) - 0.2$		$(V+) + 0.2$	V
CMRR	共模抑制比		$T_A = -40^\circ C$ 至 $125^\circ C$	$V_S = 16V, (V-) - 0.1V < V_{CM} < (V+) - 2V$ (主输入对)	90	110	dB
				$V_S = 4V, (V-) - 0.1V < V_{CM} < (V+) - 2V$ (主输入对)	75	95	
				$V_S = 2.7 - 16V, (V+) - 1V < V_{CM} < (V+) + 0.1V$ (辅助输入对)		80	
				$(V+) - 2V < V_{CM} < (V+) - 1V$	请参阅典型特性部分中的失调电压 (转换区域)		
输入电容							
Z_{ID}	差分				$100 \parallel 3$		$M\Omega \parallel pF$
Z_{ICM}	共模				$6 \parallel 1$		$T\Omega \parallel pF$
开环增益							
A_{OL}	开环电压增益		$T_A = -40^\circ C$ 至 $125^\circ C$	$V_S = 16V, V_{CM} = V- (V-) + 0.1V < V_O < (V+) - 0.1V$	115	135	dB
				$V_S = 4V, V_{CM} = V- (V-) + 0.1V < V_O < (V+) - 0.1V$	104	125	dB
频率响应							
GBW	增益带宽积				1.1		MHz
SR	压摆率	$V_S = 16V, G = +1, C_L = 20pF$			4.5		V/ μs
t_s	稳定时间			精度达到 0.1%， $V_S = 16V, V_{STEP} = 10V, G = +1, C_L = 20pF$	4		μs
				精度达到 0.1%， $V_S = 16V, V_{STEP} = 2V, G = +1, C_L = 20pF$	2		
				精度达到 0.01%， $V_S = 16V, V_{STEP} = 10V, G = +1, C_L = 20pF$	5		
				精度达到 0.01%， $V_S = 16V, V_{STEP} = 2V, G = +1, C_L = 20pF$	3		
	相位裕度	$G = +1, R_L = 10k\Omega, C_L = 20pF$			60		$^\circ$
	过载恢复时间	$V_{IN} \times \text{增益} > V_S$			600		ns
THD+N	总谐波失真 + 噪声	$V_S = 16V, V_O = 1V_{RMS}, G = -1, f = 1kHz$			0.0028%		
输出							
	相对于电源轨的电压输出摆幅	正负电源轨余量		$V_S = 16V, R_L = \text{空载}$	3		mV
				$V_S = 16V, R_L = 10k\Omega$	45	60	
				$V_S = 16V, R_L = 2k\Omega$	200	300	
				$V_S = 2.7V, R_L = \text{空载}$	1		
				$V_S = 2.7V, R_L = 10k\Omega$	5	20	
				$V_S = 2.7V, R_L = 2k\Omega$	25	50	
I_{SC}	短路电流				± 80		mA
C_{LOAD}	容性负载驱动				请参阅典型特性部分中的小信号过冲与容性负载间的关系		
Z_O	开环输出阻抗	$f = 1MHz, I_O = 0A$			600		Ω

TLV9104-Q1

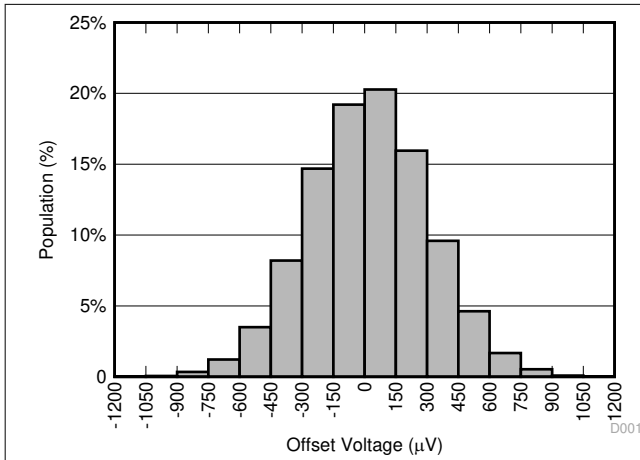
ZHCSWN8 - JUNE 2024

$V_S = (V+) - (V-) = 2.7V$ 至 $16V$ ($\pm 1.35V$ 至 $\pm 8V$) , $T_A = 25^\circ C$, $R_L = 10k\Omega$ 且连接至 $V_S/2$, $V_{CM} = V_S/2$, 且 $V_{O UT} = V_S/2$, 除非另有说明。

参数		测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
电源							
I_Q	每个放大器的静态电流	$I_O = 0A$			115	150	μA
			$T_A = -40^\circ C$ 至 $125^\circ C$			160	

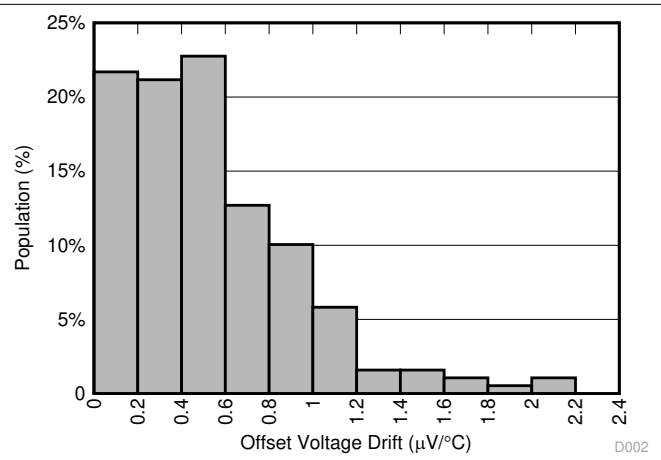
5.6 典型特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 8\text{V}$, $V_{CM} = V_S / 2$, $R_{LOAD} = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S / 2$, 且 $C_L = 100\text{pF}$ (除非另有说明)



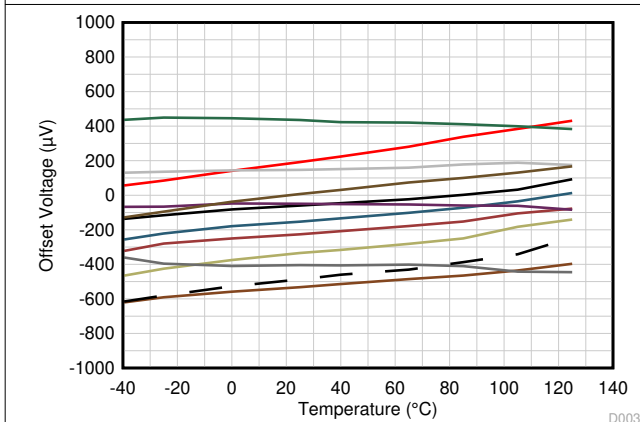
根据 13,481 个放大器得出的分布图; $T_A = 25^\circ\text{C}$

图 5-1. 失调电压产生分布



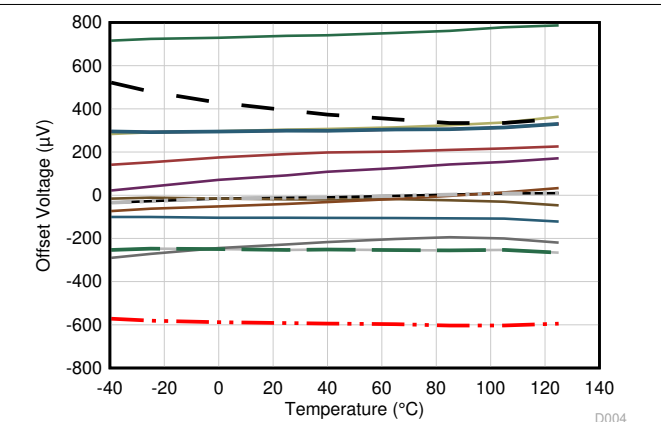
175 个放大器的分配

图 5-2. 失调电压漂移分配



$V_{CM} = V+$
每种颜色代表一个样本器件。

图 5-3. 失调电压与温度间的关系

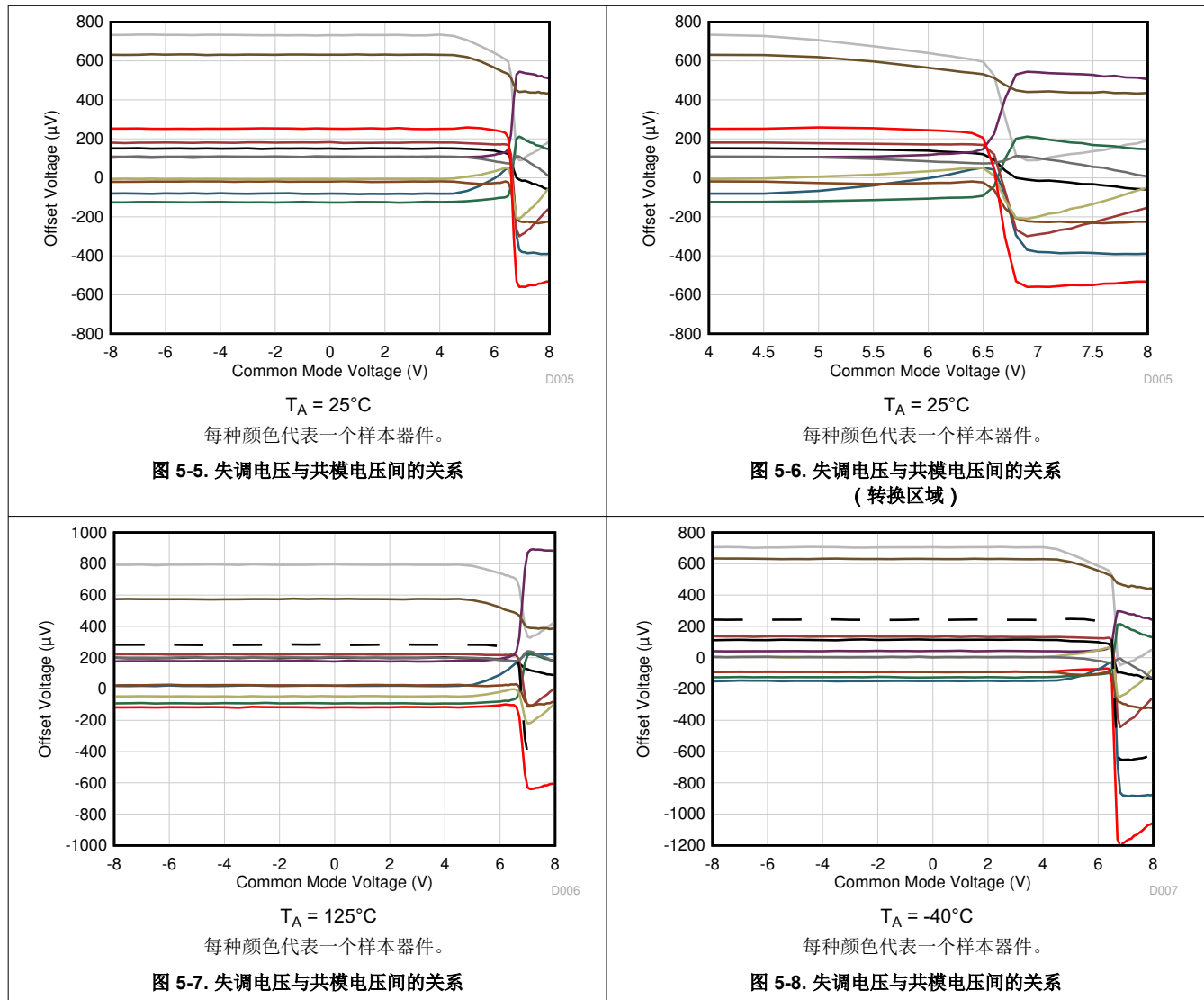


$V_{CM} = V-$
每种颜色代表一个样本器件。

图 5-4. 失调电压与温度间的关系

5.6 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 8\text{V}$, $V_{CM} = V_S / 2$, $R_{LOAD} = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S / 2$, 且 $C_L = 100\text{pF}$ (除非另有说明)



5.6 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 8\text{V}$, $V_{CM} = V_S / 2$, $R_{LOAD} = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S / 2$, 且 $C_L = 100\text{pF}$ (除非另有说明)

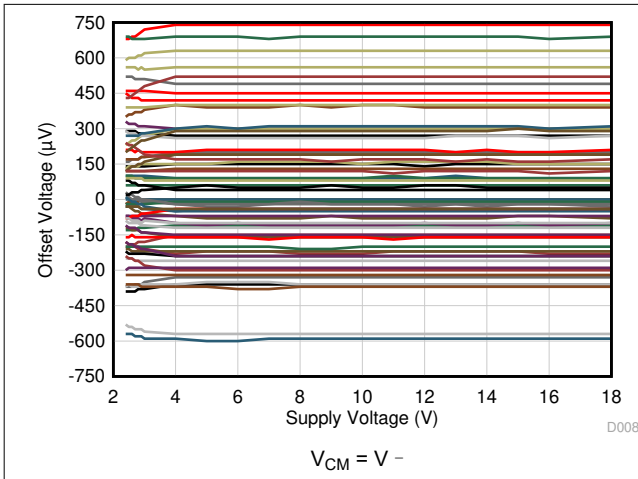


图 5-9. 失调电压与电源间的关系
每种颜色代表一个样本器件。

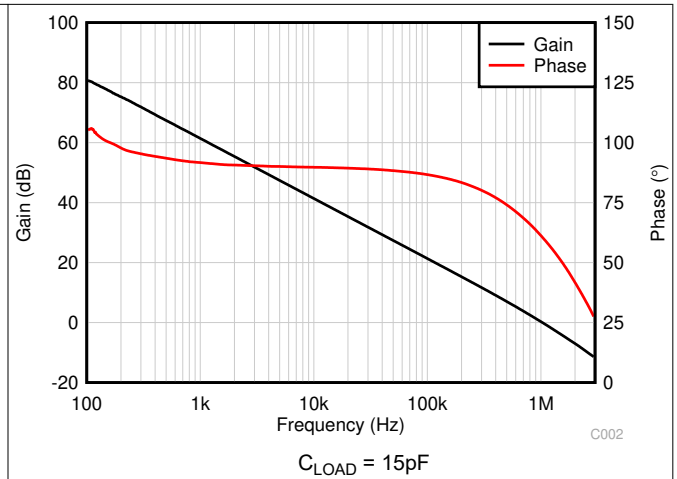


图 5-10. 开环增益和相位与频率间的关系

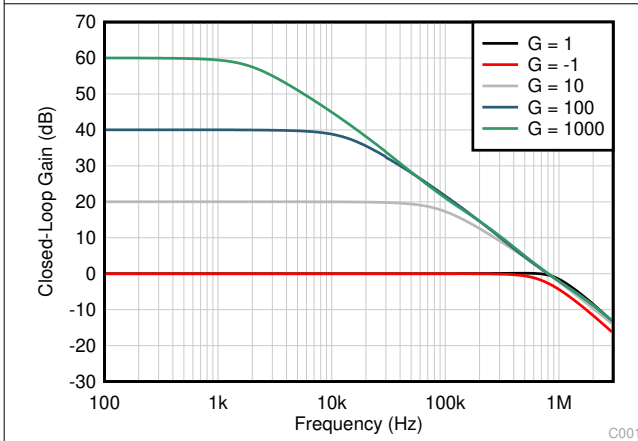


图 5-11. 闭环增益和相位与频率间的关系

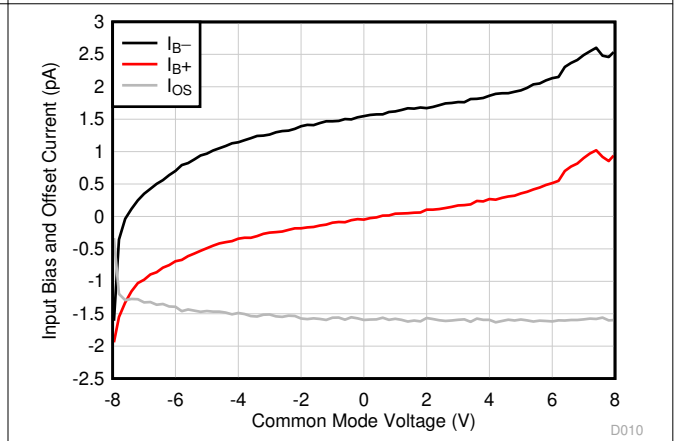


图 5-12. 输入偏置电流与共模电压间的关系

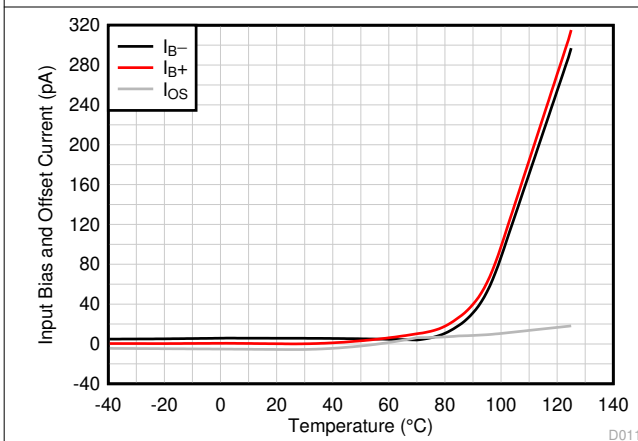


图 5-13. 输入偏置电流与温度间的关系

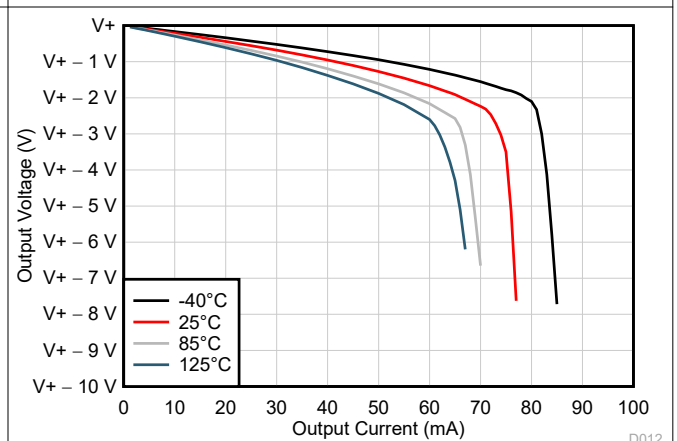


图 5-14. 输出电压摆幅与输出电流 (拉电流) 间的关系

5.6 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 8\text{V}$, $V_{CM} = V_S / 2$, $R_{LOAD} = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S / 2$, 且 $C_L = 100\text{pF}$ (除非另有说明)

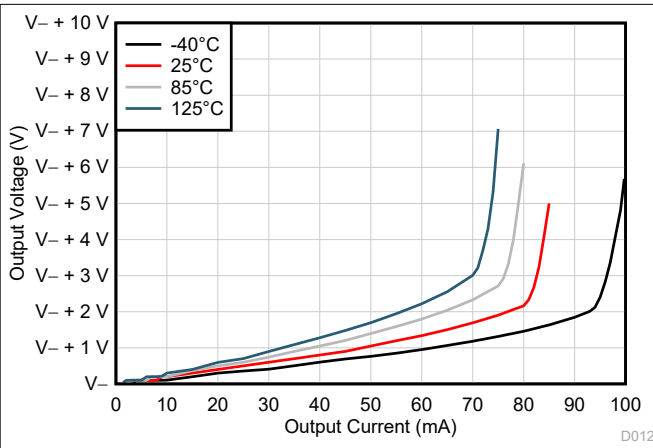


图 5-15. 输出电压摆幅与输出电流 (灌电流) 间的关系

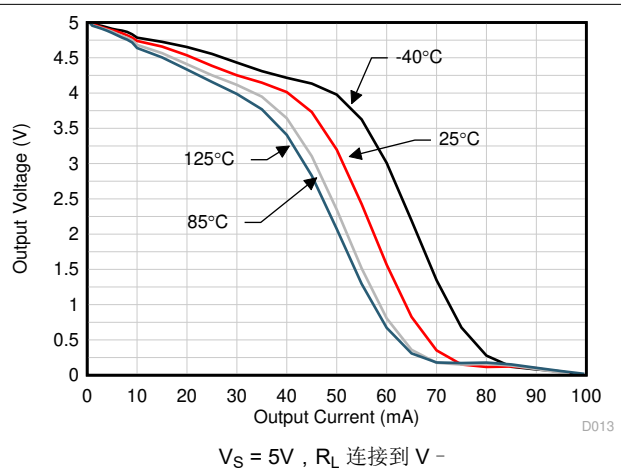


图 5-16. 输出电压摆幅与输出电流 (拉电流) 间的关系

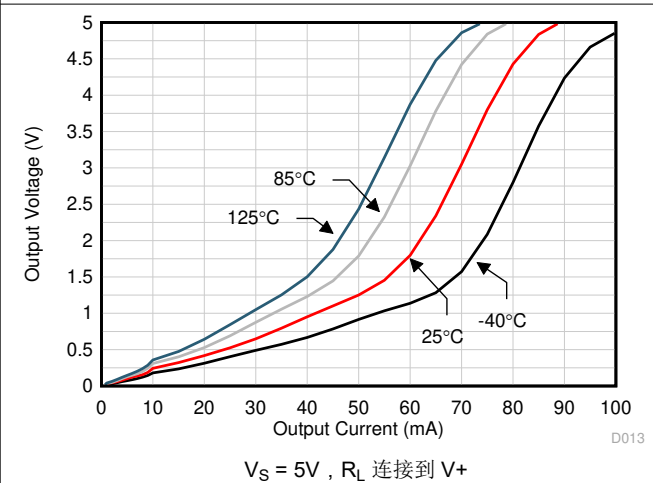


图 5-17. 输出电压摆幅与输出电流 (灌电流) 间的关系

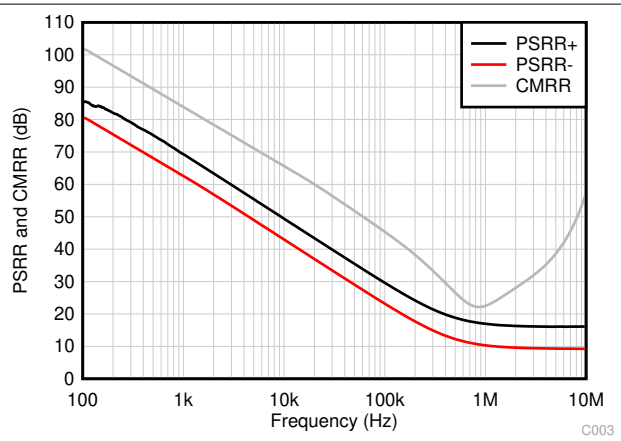


图 5-18. CMRR 和 PSRR 与频率间的关系

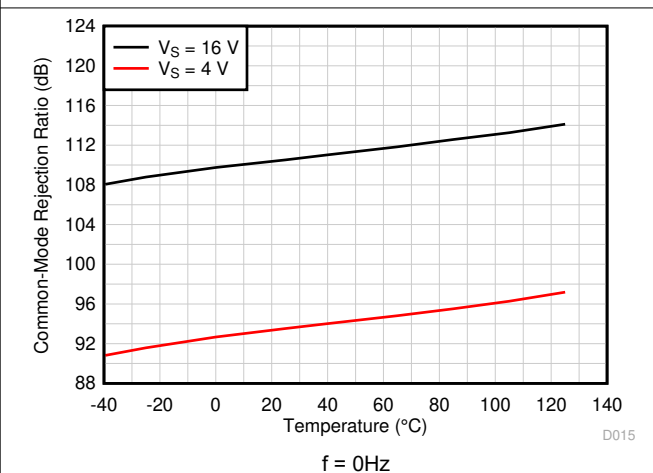


图 5-19. CMRR 与温度间的关系 (dB)

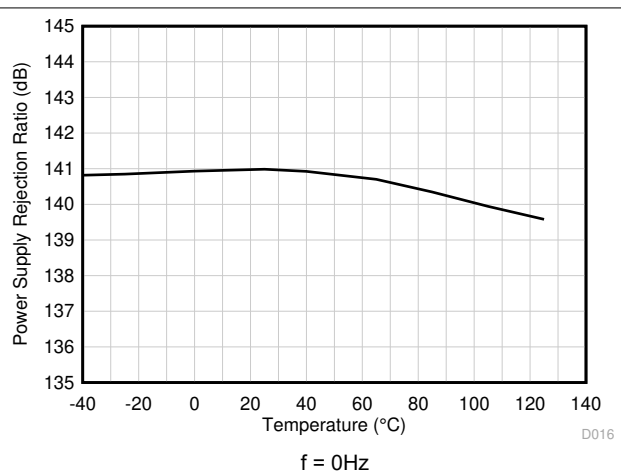


图 5-20. PSRR 与温度间的关系 (dB)

5.6 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 8\text{V}$, $V_{\text{CM}} = V_S / 2$, $R_{\text{LOAD}} = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S / 2$, 且 $C_L = 100\text{pF}$ (除非另有说明)

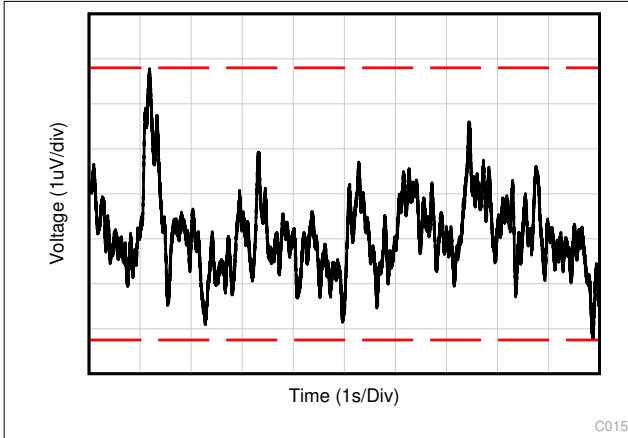


图 5-21. 0.1Hz 至 10Hz 噪声

C015

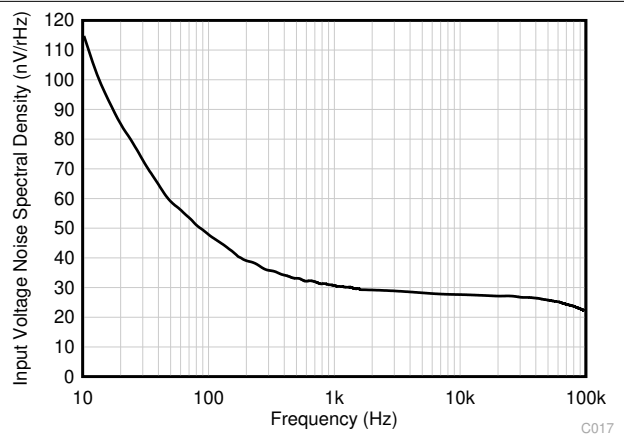


图 5-22. 输入电压噪声频谱密度与频率间的关系

C017

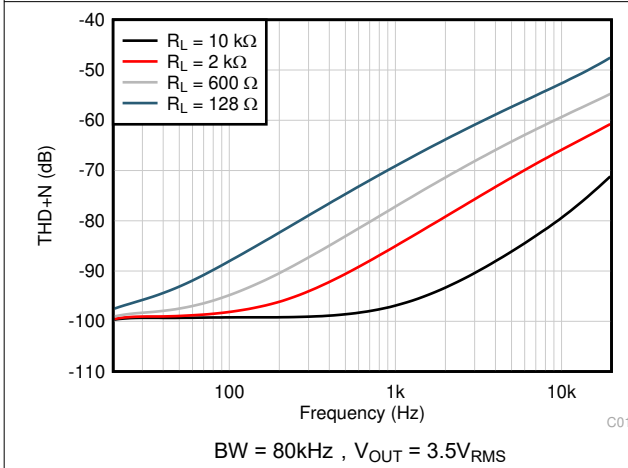


图 5-23. THD+N 比与频率间的关系

C012

BW = 80kHz, $V_{\text{OUT}} = 3.5V_{\text{RMS}}$

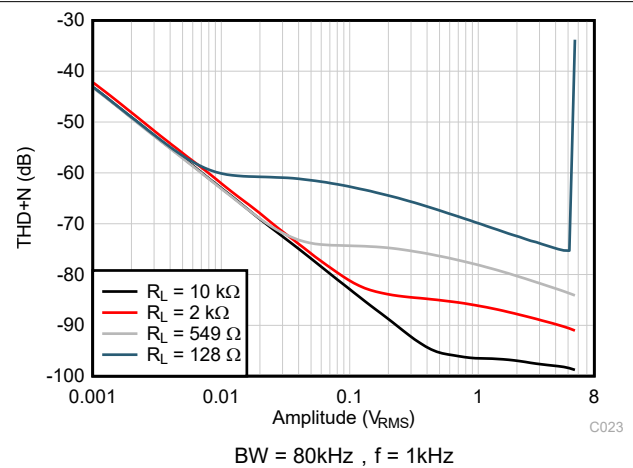


图 5-24. THD+N 与输出幅度间的关系

C023

BW = 80kHz, $f = 1\text{kHz}$

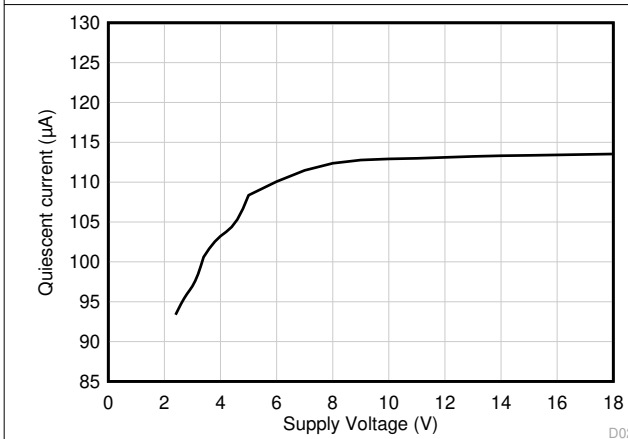


图 5-25. 每通道静态电流与电源电压间的关系

D021

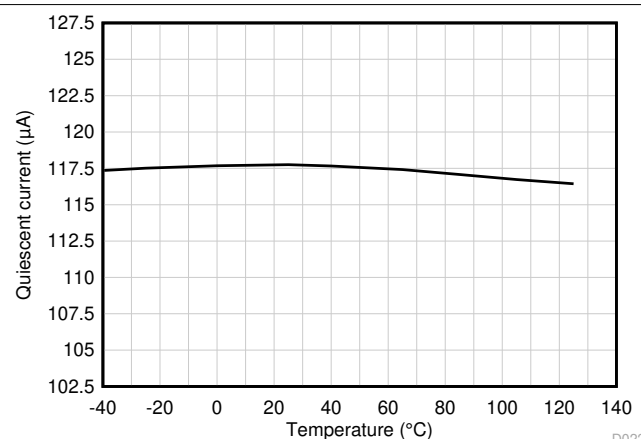
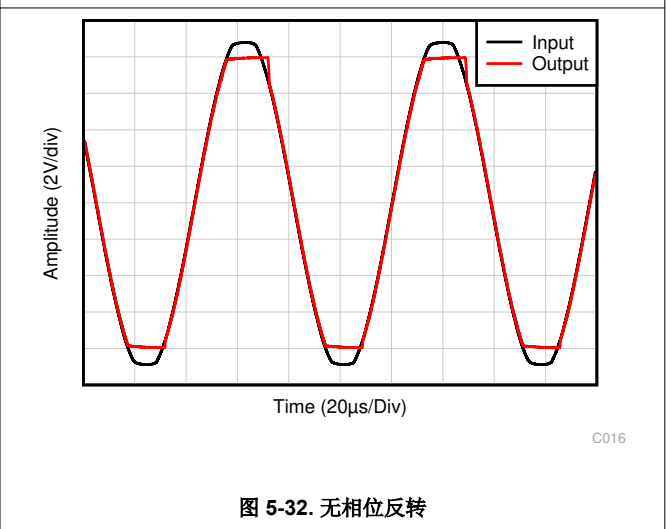
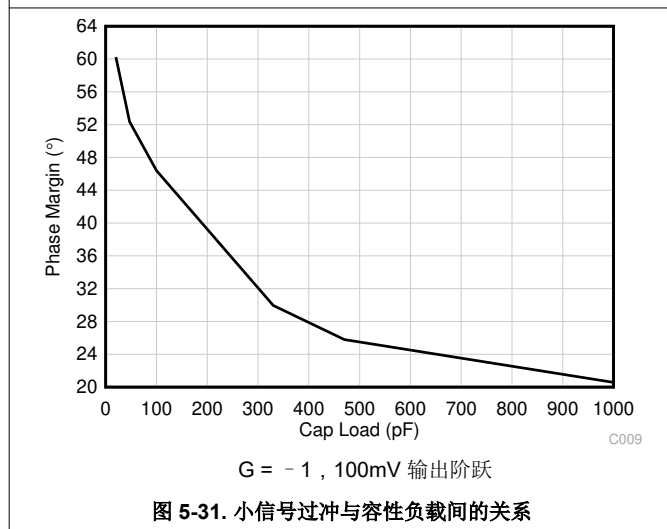
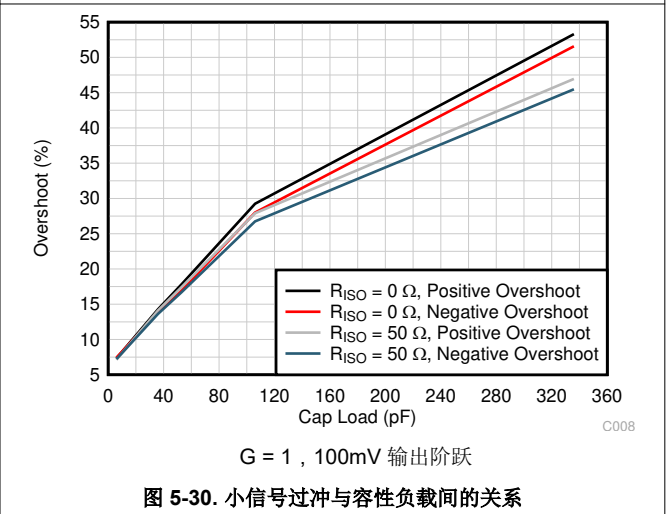
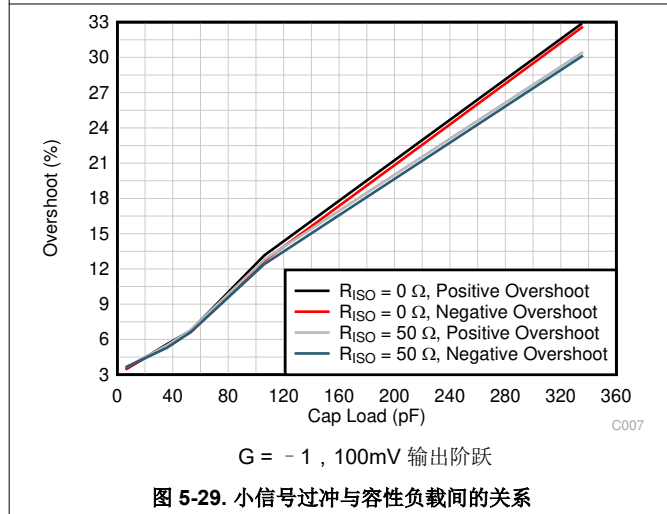
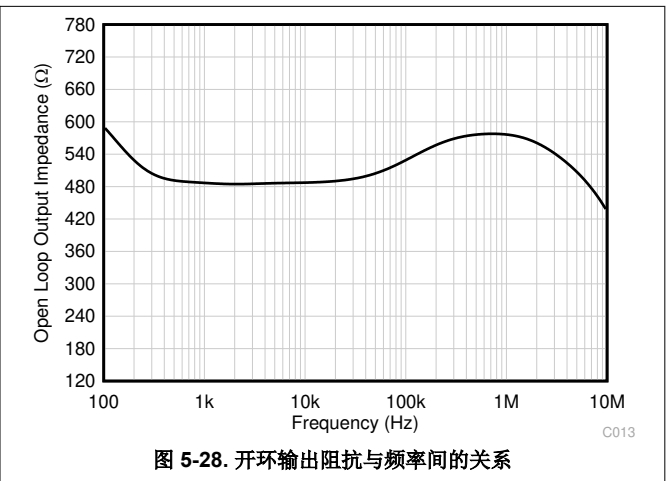
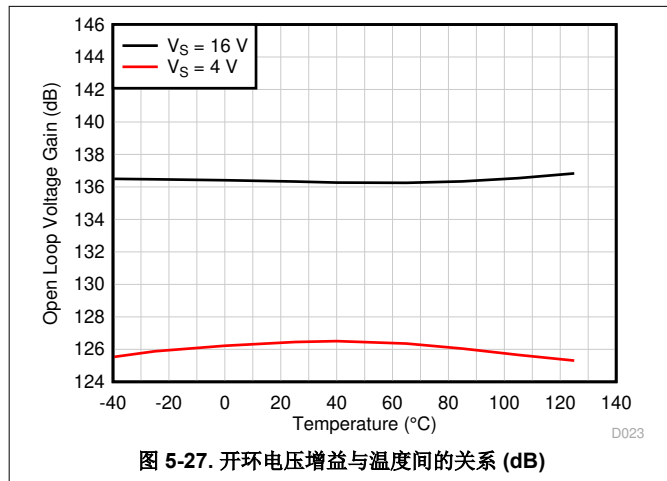


图 5-26. 每通道静态电流与温度间的关系

D022

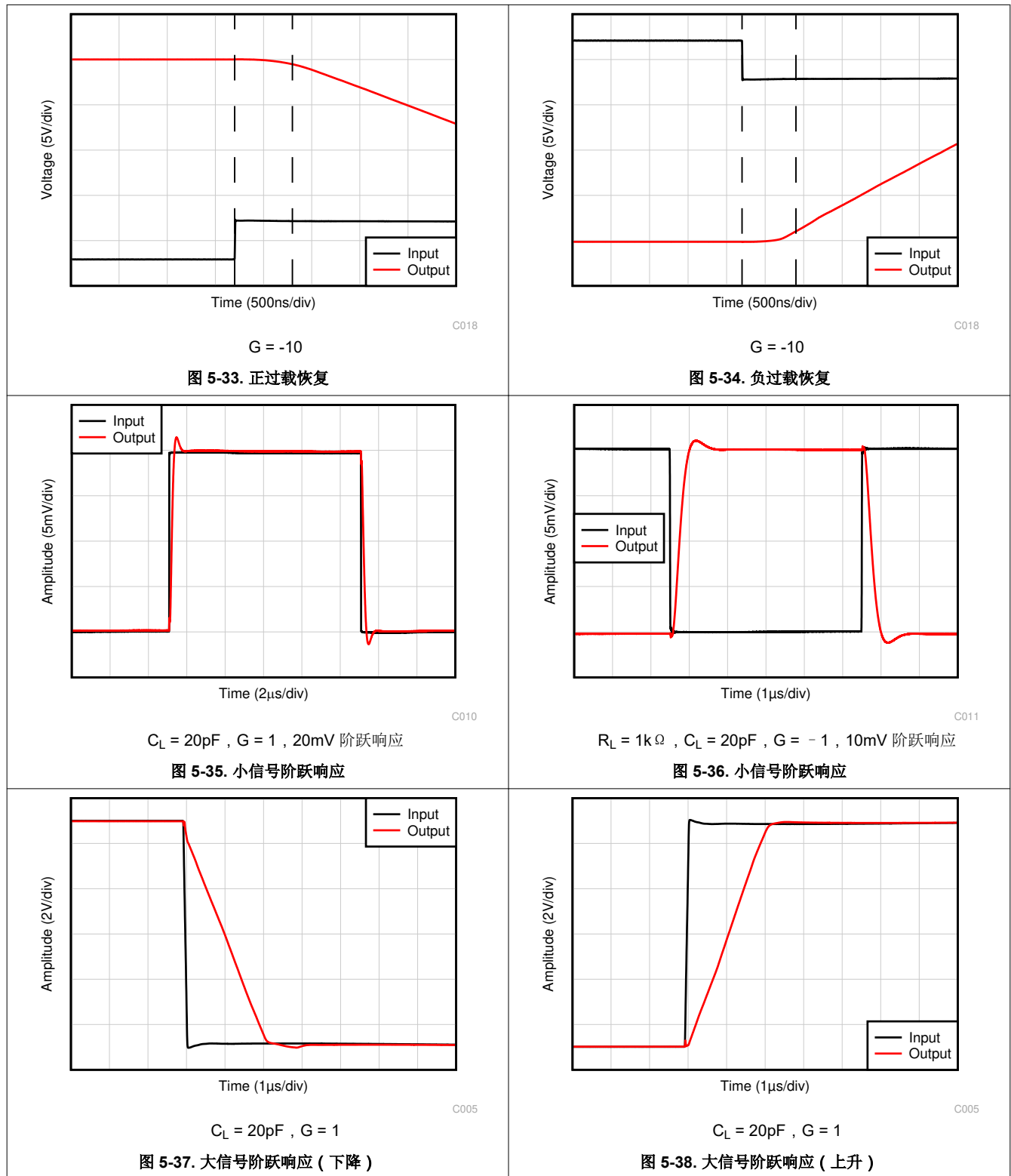
5.6 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 8\text{V}$, $V_{CM} = V_S / 2$, $R_{LOAD} = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S / 2$, 且 $C_L = 100\text{pF}$ (除非另有说明)



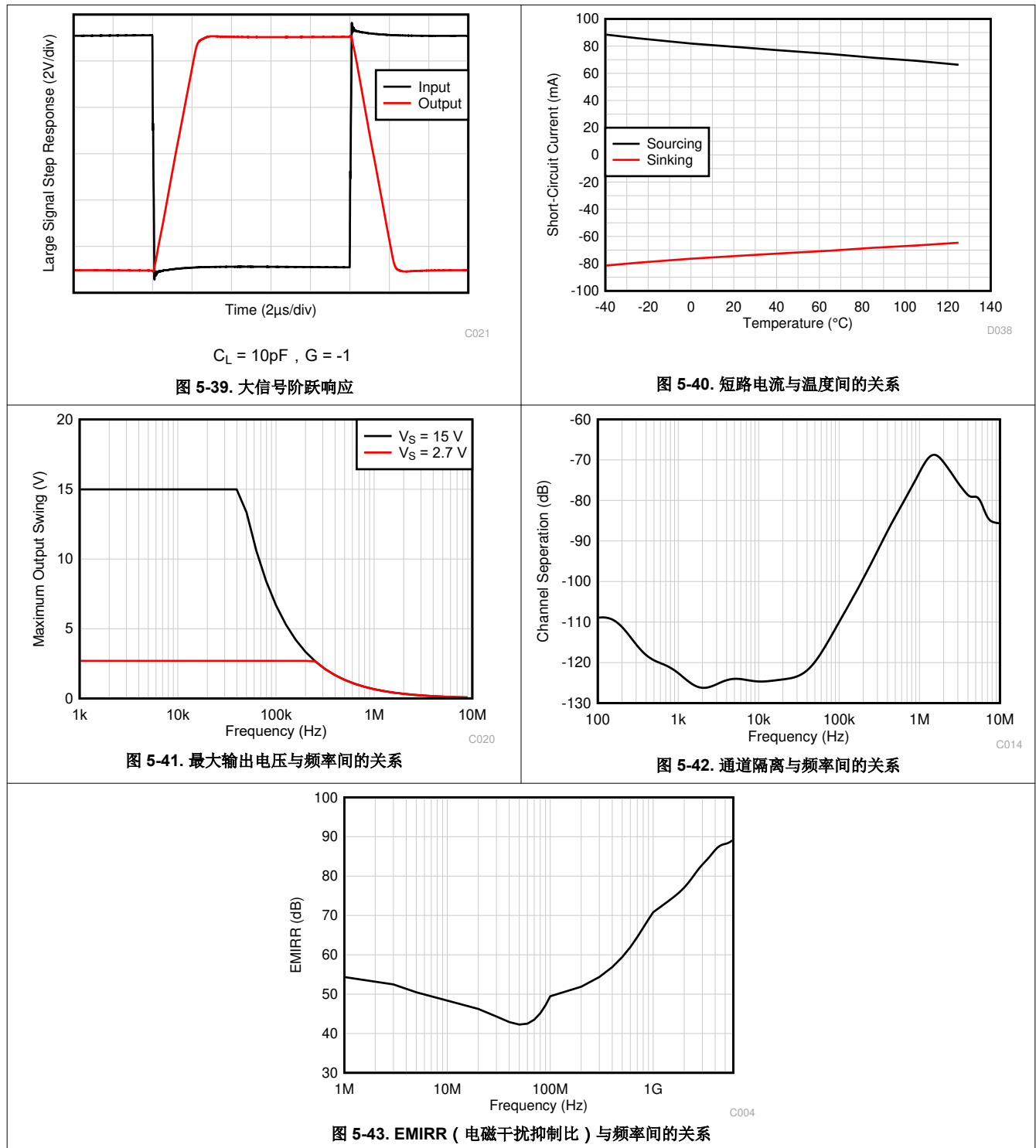
5.6 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 8\text{V}$, $V_{\text{CM}} = V_S / 2$, $R_{\text{LOAD}} = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S / 2$, 且 $C_L = 100\text{pF}$ (除非另有说明)



5.6 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 8\text{V}$, $V_{CM} = V_S / 2$, $R_{LOAD} = 10\text{k}\Omega$ 连接至 $V_S / 2$, 且 $C_L = 100\text{pF}$ (除非另有说明)



6 详细说明

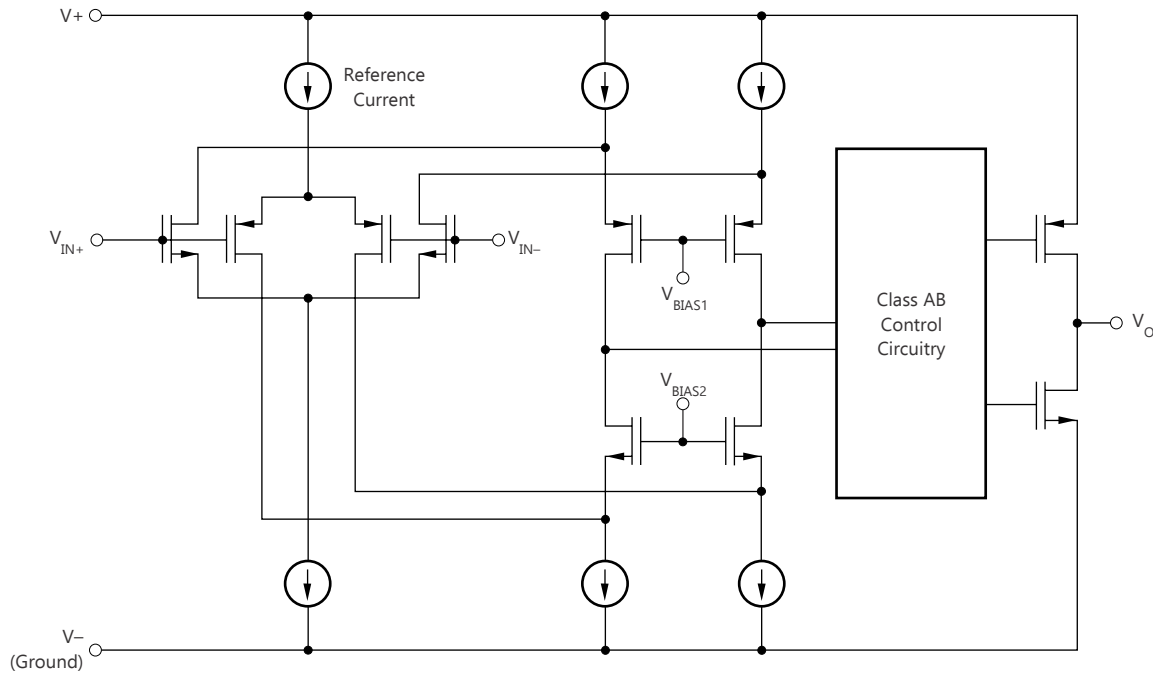
6.1 概述

TLV910x-Q1 系列 (TLV9101-Q1、TLV9102-Q1 和 TLV9104-Q1) 是 16V 通用运算放大器系列。

这些器件具有出色的直流精度和交流性能，包括轨到轨输入/输出、低失调电压 (典型值为 $\pm 300\mu\text{V}$)、低温漂 (典型值为 $\pm 0.6\mu\text{V}/^\circ\text{C}$) 和 1.1MHz 带宽。

TLV910x-Q1 具有宽差模和共模输入电压范围、高输出电流 ($\pm 80\text{mA}$)、高压摆率 ($4.5\text{V}/\mu\text{s}$)、低功耗运行 ($120\mu\text{A}$ ，典型值) 和关断功能，因而是一款稳定的低功耗、高性能运算放大器，适用于各种工业应用。

6.2 功能方框图



6.3 特性说明

6.3.1 EMI 抑制

TLV910x-Q1 使用集成电磁干扰 (EMI) 滤波功能来降低干扰源 (如无线通信设备以及混合使用模拟信号链和数字元件的高密度电路板) 产生的 EMI 效应。利用电路设计技术可以提高 EMI 抗扰度, 而 TLV910x-Q1 可从这些设计改进中受益。德州仪器 (TI) 已经开发出在 10MHz 至 6GHz 扩展宽频谱范围内准确测量和量化运算放大器抗扰度的功能。图 6-1 展示了对 TLV910x-Q1 执行此测试的结果。表 6-1 展示了 TLV910x-Q1 在实际应用中常见特定频率下的 EMIRR IN+ 值。表 6-1 列出了可在下图所示的特定频率或其近似频率下运行的应用。运算放大器的 EMI 抑制比应用报告包含了运算放大器 EMIRR 性能主题的详细信息, 该报告可从 www.ti.com 下载。

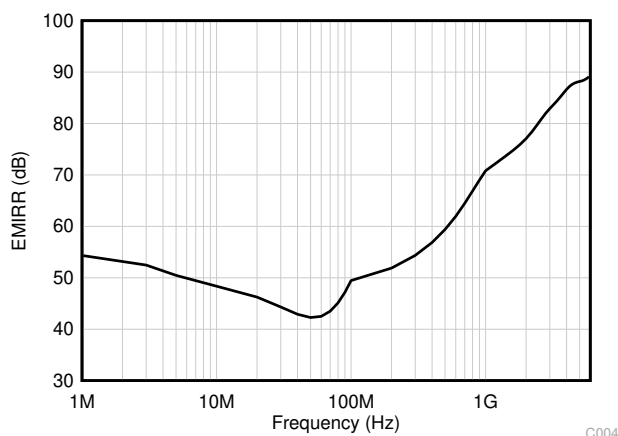


图 6-1. TLV910x-Q1 EMIRR 测试

表 6-1. TLV910x-Q1 在相关频率下的 EMIRR IN+

频率	应用或分配	EMIRR IN+
400MHz	移动无线广播、移动卫星、太空操作、气象、雷达、超高频 (UHF) 应用	59.5dB
900MHz	全球移动通信系统 (GSM) 应用、无线电通信、导航、GPS (最高可达 1.6GHz)、GSM、航空移动通信及 UHF 应用	68.9dB
1.8GHz	GSM 应用、个人移动通信、宽带、卫星和 L 波段 (1GHz 至 2GHz)	77.8dB
2.4GHz	802.11b、802.11g、802.11n、Bluetooth®、个人移动通信、工业、科学和医疗 (ISM) 无线频段、业余无线电通信和卫星、S 波段 (2GHz 至 4GHz)	78.0dB
3.6GHz	无线电定位、航空通信和导航、卫星、移动通信、S 波段	88.8dB
5GHz	802.11a、802.11n、航空通信和导航、移动通信、太空和卫星运行、C 波段 (4GHz 至 8GHz)	87.6dB

6.3.2 反相保护

TLV910x-Q1 系列具有内部相位反转保护。当输入驱动超出线性共模范围时, 许多运算放大器会发生相位反转。这是同相电路中输入驱动超出额定共模电压范围时的最常见的现象, 会导致输出反向进入相对电源轨。TLV910x-Q1 是一款轨到轨输入运算放大器; 因此, 共模范围可扩展至电源轨。超出电源轨的输入信号不会导致相位反转。或者, 输出被限制至适当的电源轨。图 6-2 展示了该性能。

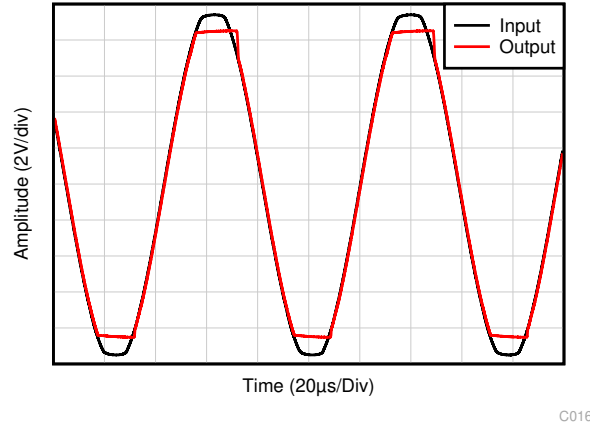


图 6-2. 无相位反转

6.3.3 热保护

任何放大器的内部功耗都会导致内部温度（结温）升高。这一现象称为 *自热*。TLV910x-Q1 的绝对最大结温为 150°C 。超过此温度会损坏器件。TLV910x-Q1 具有过热保护功能，可防止自热造成损坏。具体的保护方式是，监控器件的温度，一旦温度超过 140°C ，则关闭运算放大器输出驱动。图 6-3 显示了 TLV9101-Q1 的一个应用示例，该示例因为其功耗 (0.39W) 而会产生显著的自热 (154°C)。热计算表明，在 100°C 环境温度下，器件结温一定会达到 154°C 。不过，实际器件会关闭输出驱动以保持安全的结温。图 6-3 展示了电路在过热保护期间的行为。在正常工作期间，器件充当缓冲器，因此输出为 3V 。当自热导致器件结温升高超过 140°C 时，过热保护强制输出进入高阻抗状态，并通过电阻 R_L 将输出拉至接地。

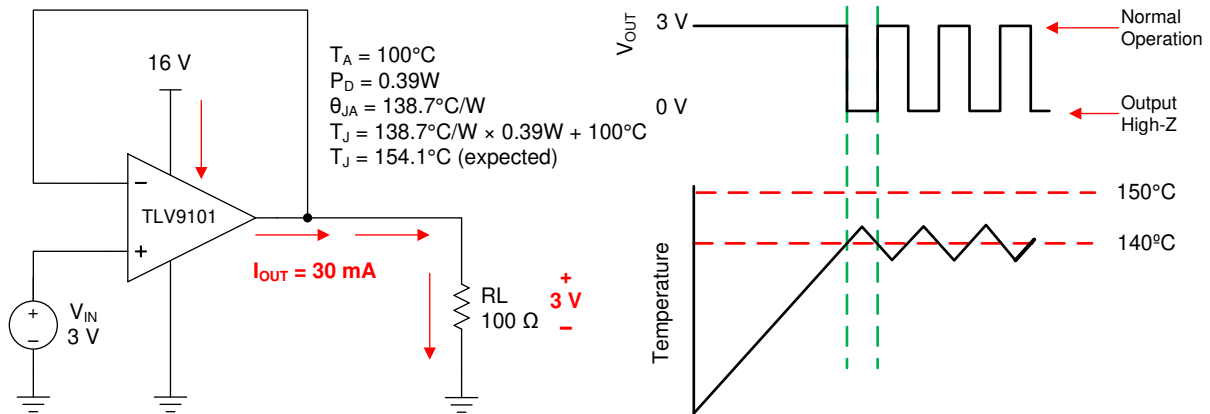
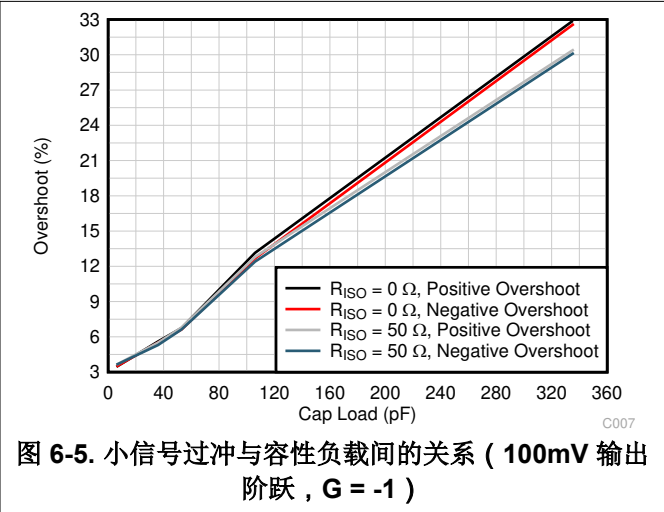
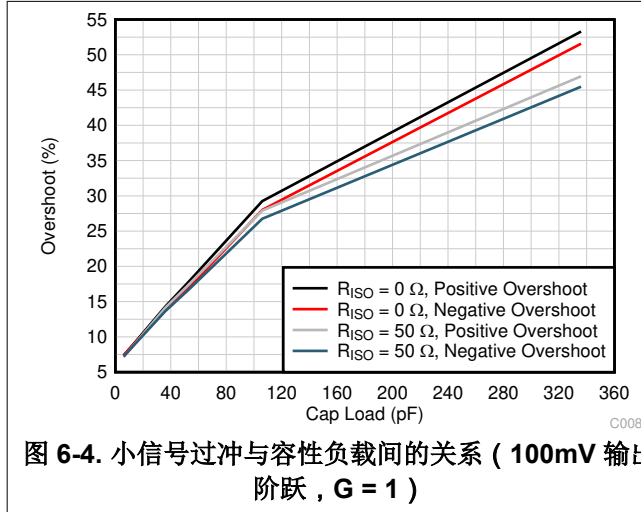


图 6-3. 热保护

6.3.4 容性负载和稳定性

TLV910x-Q1 具有电阻输出级，能够驱动中等容性负载，而且通过采用隔离电阻器，可以轻松配置该器件来驱动大型容性负载。增加增益可增强放大器驱动更大容性负载的能力（请参阅图 6-4 和图 6-5）。当确定放大器在运行中能否保持稳定时，需要考虑特定运算放大器电路配置、布局、增益和输出负载等因素。



若要增加单位增益配置下的驱动能力，可插入一个较小的（10 Ω 至 20 Ω ）电阻器 R_{ISO} ，使其与输出串联，如图 6-6 所示，以此来提高容性负载驱动能力。此电阻器可显著减少振铃，并保持纯容性负载的直流性能。但是，如果电阻负载与容性负载并联，则会产生一个电压分压器，从而在输出端引入增益误差并略微减小输出摆幅。引入的误差与 R_{ISO} / R_L 的比率成正比，在低输出电平下通常可忽略不计。高容性负载驱动使 TLV910x-Q1 非常适合用于基准缓冲器、MOSFET 栅极驱动器和电缆屏蔽驱动器等应用。图 6-6 中所示的电路采用隔离电阻器 R_{ISO} 来稳定运算放大器的输出。 R_{ISO} 会修改系统的开环增益，从而增加相位裕度。

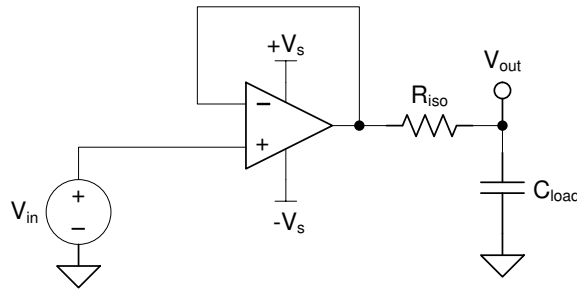


图 6-6. 使用 TLV9101-Q1 扩展容性负载驱动

6.3.5 共模电压范围

TLV910x-Q1 是一款 16V 的真正轨到轨输入运算放大器，其输入共模范围在任一电源轨之外扩展了 100mV。此宽范围通过并联互补的 N 沟道和 P 沟道差分输入对实现的，如图 6-7 所示。当输入电压接近正电源轨，通常比正电源高 $(V+) - 1V$ 到 100mV 时，N 沟道对有效。当输入电压为低于负电源电压 100mV 到大约 $(V+) - 2V$ 时，P 沟道对有效。其转换区域较小，通常为 $(V+) - 2V$ to $(V+) - 1V$ ，这时两个输入对都处于开启状态。此转换区域可能随工艺不同而略有波动，在此区域内，与在该区域外运行相比，PSRR、CMRR、失调电压、温漂、噪声和 THD 性能可能会下降。为实现 TLV910x-Q1 系列的出色性能，应尽可能避免此转换区域。

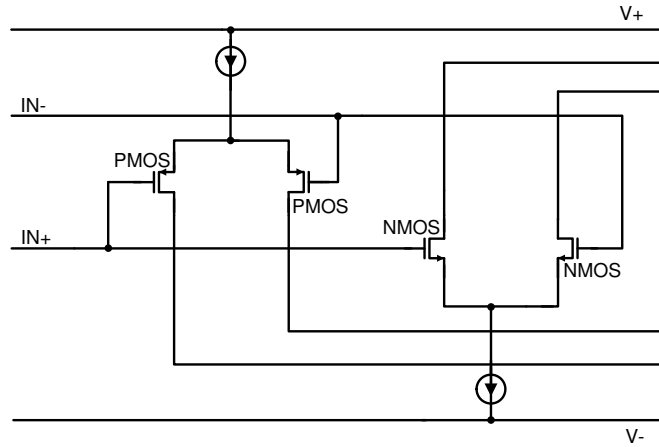


图 6-7. 轨到轨输入级

6.3.6 电过应力

设计人员常常会问到有关运算放大器承受电气过应力 (EOS) 的能力的问题。这些问题侧重于器件输入，同时也会涉及电源引脚甚至输出引脚。这些不同引脚功能的每一个功能具有由独特的半导体制造工艺和连接到引脚的特定电路确定的电气过载限值。此外，这些电路均内置内部静电放电 (ESD) 保护功能，可在产品组装之前和组装过程中保护电路不受意外 ESD 事件的影响。

能够充分了解该基本 ESD 电路以及与电气过载事件的关联性会有所帮助。图 6-8 展示了 TLV910x-Q1 中包含的 ESD 电路 (用虚线区域指示)。ESD 保护电路涉及从输入和输出引脚连接并路由回内部供电线路的数个导流二极管，其中二极管在吸收器件或电源 ESD 单元 (运算放大器的内在部分) 处相接。该保护电路在电路正常工作时处于未运行状态。

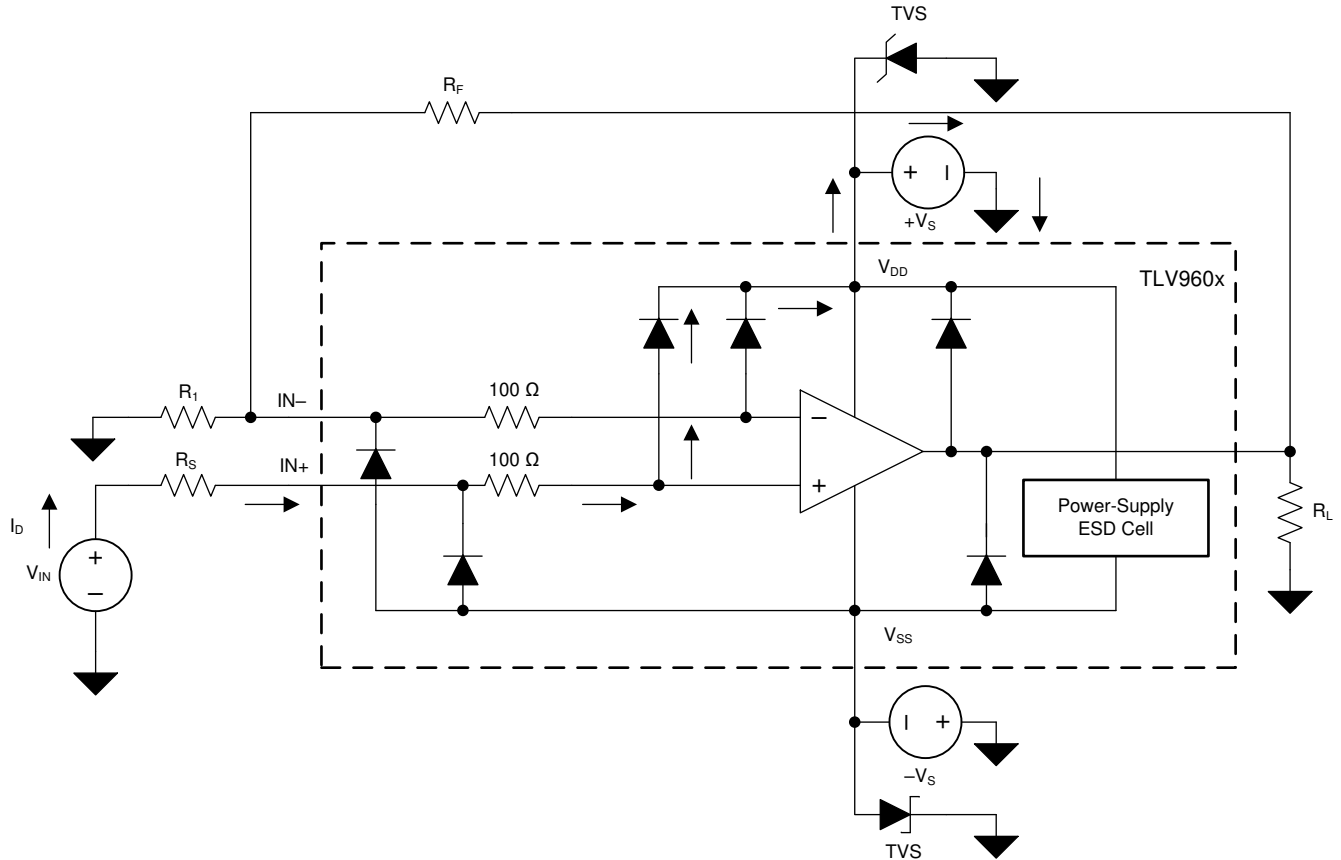


图 6-8. 与典型电路应用相关的等效内部 ESD 电路

ESD 事件持续时间非常短，电压非常高（例如，1kV，100ns），而 EOS 事件持续时间长，电压较低（例如，50V，100ms）。ESD 二极管设计用于电路外 ESD 保护（即在器件被焊接到 PCB 上之前的组装、测试和贮存阶段）。在 ESD 事件中，ESD 信号通过 ESD 导流二极管传递给吸收电路（列为 ESD 电源电路）。ESD 吸收电路将电源钳制在一个安全的水平。

尽管这种行为对于电路外保护来说是必要的，但如果在电路内激活，则会导致过流和损坏。瞬态电压抑制器 (TVS) 可用于防止电路内 ESD 事件中因打开 ESD 吸收电路而导致的损坏。使用适当的限流电阻和 TVS 二极管则允许使用器件 ESD 二极管来防止 EOS 事件。

6.3.7 过载恢复

过载恢复的定义是运算放大器输出从饱和状态恢复到线性状态所需的时间。当输出电压由于高输入电压或高增益而超过额定工作电压时，运算放大器的输出器件进入饱和区。器件进入饱和区后，输出器件中的电荷载体需要时间返回到线性状态。当电荷载体返回到线性状态时，器件开始以指定的压摆率进行转换。因此，过载时的传播延迟等于过载恢复时间与转换时间的总和。TLV910x-Q1 的过载恢复时间大约为 1 μ s。

6.3.8 典型规格与分布

设计人员经常会对放大器的典型规格提出质疑，以便设计出更稳健的电路。由于工艺技术和制造过程上存在自然差异，因此放大器的每种规格都与预期值存在一定的偏差，例如放大器的输入失调电压。这些偏差通常遵循高斯（钟形曲线）或正态分布，即使电气特性中没有最小值或最大值规格，电路设计人员也可以利用该信息来确定系统的限值空间。

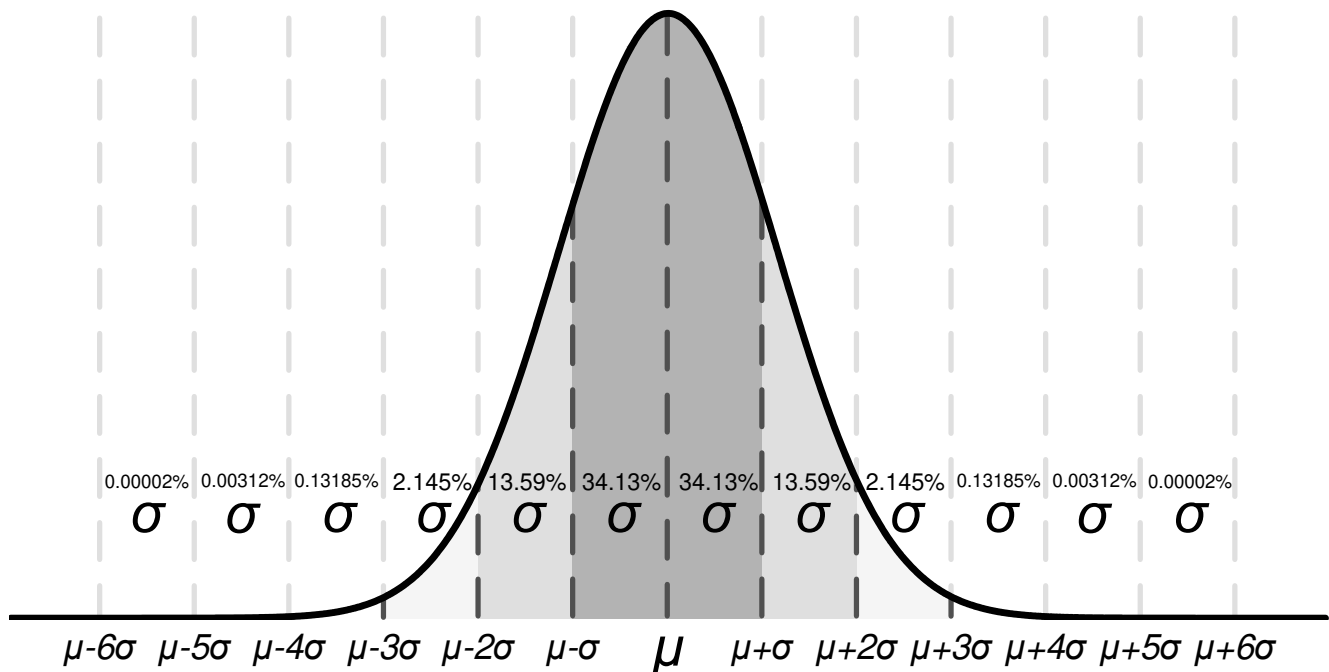


图 6-9. 高斯分布

图 6-9 展示了一个分布示例，其中 μ 或 mu 是分布的均值，而 σ 或 $sigma$ 是系统的标准偏差。对于表现出这种分布的规格，可以预期所有器件中大约三分之二 (68.26%) 器件的值落在平均值的标准偏差或一 σ 内（从 $\mu - \sigma$ 到 $\mu + \sigma$ ）。

电气特性的典型值一列中列出的值以不同的方式表示，具体取决于规格。根据一般经验法则，如果规格本身具有非零均值（例如增益带宽），那么典型值等于均值 (μ)。然而，如果规格本身具有接近于零（例如输入失调电压）的均值，那么典型值等于均值加上一个标准偏差 ($\mu + \sigma$)，这样才能最为准确地表示典型值。

您可以使用该图表来计算器件中某个规格的近似概率；例如，对于 TLV910x-Q1，典型的输入失调电压值为 $300\mu\text{V}$ ，因此所有 TLV910x-Q1 器件中有 68.2% 的器件预计都具有 $-300\mu\text{V}$ 至 $+300\mu\text{V}$ 的失调电压。在 4σ ($\pm 1200\mu\text{V}$) 条件下，分布的 99.9937% 都具有小于 $\pm 1200\mu\text{V}$ 的失调电压，这意味着总体的 0.0063% 位于这些限值之外，相当于 15,873 个器件有 1 个器件超出该限值。

在最小值或最大值列中具有值的规格由 TI 指定，超过这些限值的器件会从生产材料中剔除。例如，TLV910x-Q1 系列在 25°C 条件下的最大失调电压为 1.5mV ，尽管这相当于约 5σ （约为 170 万个器件中有 1 个器件，可能性微乎其微），但 TI 会将任何失调电压大于 1.5mV 的器件从生产材料中剔除。

对于最小值或最大值列中没有值的规格，可考虑为应用选择 1σ 值的足够限值空间，并使用该值来设计最差情况下的电路。例如， 6σ 值相当于约 5 亿个器件中有 1 个器件，发生的可能性微乎其微，可以作为一个宽限值空间选项来设计系统。在这种情况下，TLV910x-Q1 系列在失调电压漂移上没有最大值和最小值，但根据图 5-2 和 [电气特性](#) 中 $0.6\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ 的典型值，失调电压漂移的 6σ 值约为 $3.6\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ 。在为最坏情况的系统条件进行设计时，可以使用该值来估计整个温度范围内的最坏失调电压，而不用知道实际的最小值或最大值。

然而，随着时间的推移，工艺差异和调整会改变典型的均值和标准偏差，除非最小值或最大值规格列中给出了值，否则 TI 无法明确器件的性能。此信息旨在仅用于估算器件的性能。

6.4 器件功能模式

TLV910x-Q1 具有单一功能模式，可在电源电压大于 2.7V ($\pm 1.35\text{V}$) 时工作。TLV910x-Q1 的最大电源电压为 16V ($\pm 8\text{V}$)。

7 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 器件规格的范围，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计，以确保系统功能。

7.1 应用信息

TLV910x-Q1 系列提供了出色的直流精度和直流性能。这些器件的工作电压高达 16V，并提供真正的轨到轨输入/输出、低失调电压、失调电压漂移以及 1.1MHz 带宽和高输出驱动。这些特性使 TLV910x-Q1 成为一款适用于高电压汽车应用且稳定可靠的高性能运算放大器。

7.2 典型应用

7.2.1 低侧电流测量

图 7-1 展示了低侧电流检测应用中配置的 TLV910x-Q1。有关图 7-1 中所示电路的全面分析，包括理论、计算、模拟和测量数据，请参阅 TI 精密设计 TIPD129 0A 至 1A 单电源低侧电流检测解决方案。

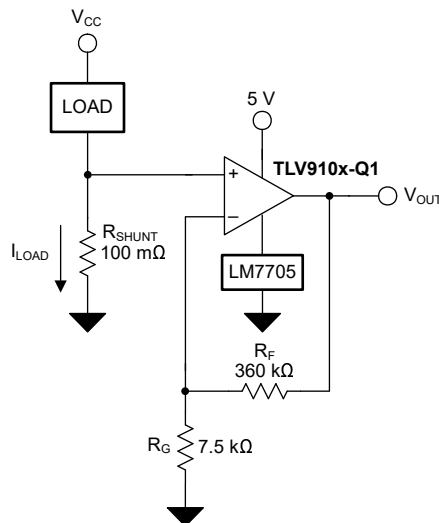


图 7-1. 低侧电流检测应用中的 TLV910x-Q1

7.2.1.1 设计要求

此设计的设计要求如下：

- 负载电流：0A 至 1A
- 输出电压：4.9V
- 最大分流电压：100mV

7.2.1.2 详细设计过程

使用[方程式 1](#) 计算[图 7-1](#) 中的电路的传递函数。

$$V_{OUT} = I_{LOAD} \times R_{SHUNT} \times \text{Gain} \quad (1)$$

负载电流 (I_{LOAD}) 在分流电阻器 (R_{SHUNT}) 上产生压降。负载电流设置为 0A 至 1A。为了在最大负载电流下保持分流电压低于 100mV，请使用[方程式 2](#) 计算允许的最大分流电阻。

$$R_{SHUNT} = \frac{V_{SHUNT_MAX}}{I_{LOAD_MAX}} = \frac{100\text{ mV}}{1\text{ A}} = 100\text{ m}\Omega \quad (2)$$

使用[方程式 2](#) 计算出的 R_{SHUNT} 为 100m Ω 。 I_{LOAD} 和 R_{SHUNT} 产生的压降由 TLV910x-Q1 放大，从而产生 0V 至 4.9V 的输出电压。使用[方程式 3](#) 可计算 TLV910x-Q1 生成必要输出电压所需的增益。

$$\text{Gain} = \frac{(V_{OUT_MAX} - V_{OUT_MIN})}{(V_{IN_MAX} - V_{IN_MIN})} \quad (3)$$

[方程式 3](#) 计算出所需的增益为 49V/V，该值由电阻器 R_F 和 R_G 设置。[方程式 4](#) 用于调整电阻器 R_F 和 R_G 的大小，从而将 TLV910x-Q1 的增益设置为 49V/V。

$$\text{Gain} = 1 + \frac{(R_F)}{(R_G)} \quad (4)$$

当 R_F 为 360k Ω 时，[方程式 4](#) 计算得出 R_G 为 7.5k Ω 。本例中的 R_F 和 R_G 分别为 360k Ω 和 7.5k Ω ，因为这两个值是产生 49:1 比率的标准电阻值。也可以使用可产生 49:1 的比率的其他电阻器。[图 7-2](#) 展示了[图 7-1](#) 中所示电路测得的传递函数。

7.2.1.3 应用曲线

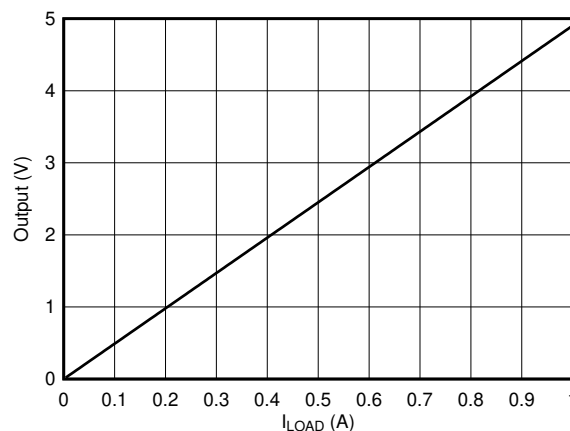


图 7-2. 低侧电流检测传递函数

7.3 电源相关建议

TLV910x-Q1 的额定工作电压为 2.7V 至 16V ($\pm 1.35\text{V}$ 至 $\pm 8\text{V}$)，许多规格在 -40°C 至 125°C 的温度范围内适用。

小心

电源电压超过 20V 可能会对器件造成永久损坏。请参阅 [绝对最大额定值](#)。

将 0.1 μ F 旁路电容器置于电源引脚附近，以减少来自高噪声电源或高阻抗电源的耦合误差。有关更多信息，请参阅 [布局](#)。

7.4 布局

7.4.1 布局指南

为了实现器件的更高工作性能，应使用良好的 PCB 布局实践，包括：

- 噪声可以通过整个电路的电源引脚传播到模拟电路中，也可以通过运算放大器传播到模拟电路中。旁路电容器通过在模拟电路局部提供低阻抗电源来减少耦合噪声。
 - 在每个电源引脚和接地端之间连接低等效串联电阻 (ESR) 0.1 μ F 陶瓷旁路电容器，并尽量靠近器件放置。针对单电源应用，V+ 与接地端之间可以接入单个旁路电容器。
- 将电路中的模拟部分和数字部分单独接地是最简单、最有效的噪声抑制方法之一。多层 PCB 上的一层或多层通常专门用于作为接地平面。接地层有助于散热和减少 EMI 噪声拾取。确保对数字接地和模拟接地进行物理隔离，同时应注意接地电流的流动。
- 为了减少寄生耦合，应让输入布线尽可能远离电源或输出布线。如果这些布线无法保持分离，则敏感布线与有噪声布线垂直相交比平行更好。
- 外部元件应尽量靠近器件放置。如图 7-4 所示，保持 RF 和 RG 接近反相输入可以更大限度地减少寄生电容。
- 尽可能缩短输入布线的长度。切记，输入布线是电路中最敏感的部分。
- 考虑在关键布线周围设定驱动型低阻抗保护环。这样可显著减少附近布线在不同电势下产生的漏电流。
- 为获得卓越性能，建议在组装 PCB 板后进行清洁。
- 任何精密集成电路都可能因湿气渗入塑料封装中而出现性能变化。在执行任何 PCB 水清洁流程之后，建议将 PCB 组件烘干，以去除清洁时渗入器件封装中的水分。大多数情形下，清洁后在 85 $^{\circ}$ C 下低温烘干 30 分钟即可。

7.4.2 布局示例

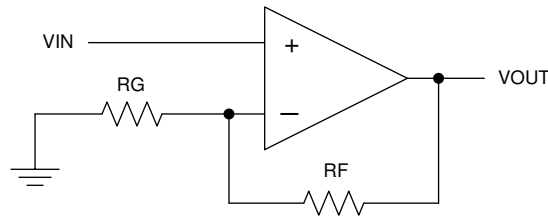


图 7-3. 原理图表示

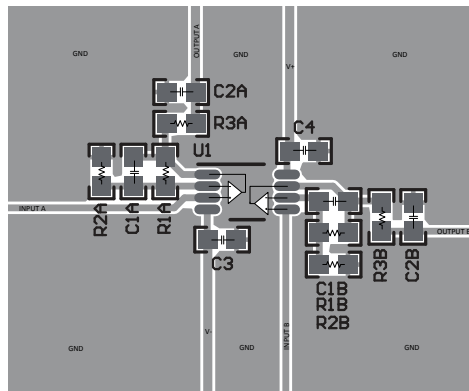


图 7-4. VSSOP-8 (DGK) 封装的布局示例

8 器件和文档支持

8.1 器件支持

8.1.1 开发支持

8.1.1.1 TINA-TI™ (免费软件下载)

TINA™ 是一款基于 SPICE 引擎的简单、功能强大且易于使用的电路仿真程序。TINA-TI 是 TINA 软件的一款免费全功能版本，除了一系列无源和有源模型外，此版本软件还预先载入了一个宏模型库。TINA-TI 提供所有传统的 SPICE 直流、瞬态和频域分析以及其他设计功能。

TINA-TI 可通过模拟电子实验室设计中心[免费下载](#)，该软件提供了丰富的后处理能力，允许用户以各种方式格式化结果。虚拟仪器提供选择输入波形和探测电路节点、电压以及波形的能力，从而构建一个动态的快速启动工具。

备注

这些文件要求安装 TINA 软件 (从 DesignSoft™) 或者 TINA-TI 软件。请从 [TINA-TI 文件夹](#) 中下载免费的 TINA-TI 软件。

8.2 文档支持

8.2.1 相关文档

德州仪器 (TI), [运算放大器的 EMI 抑制比应用手册](#)

8.3 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](#) 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

8.4 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的[使用条款](#)。

8.5 商标

TINA-TI™ is a trademark of Texas Instruments, Inc and DesignSoft, Inc.

TINA™ and DesignSoft™ are trademarks of DesignSoft, Inc.

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

所有商标均为其各自所有者的财产。

8.6 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

8.7 术语表

TI 术语表

本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

9 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

日期	修订版本	注释
June 2024	*	初始发行版

10 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
TLV9104QPWRQ1	ACTIVE	TSSOP	PW	14	3000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	T9104PW	Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSELETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF TLV9104-Q1 :

- Catalog : [TLV9104](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product

PW0014A



PACKAGE OUTLINE

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



4220202/B 12/2023

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

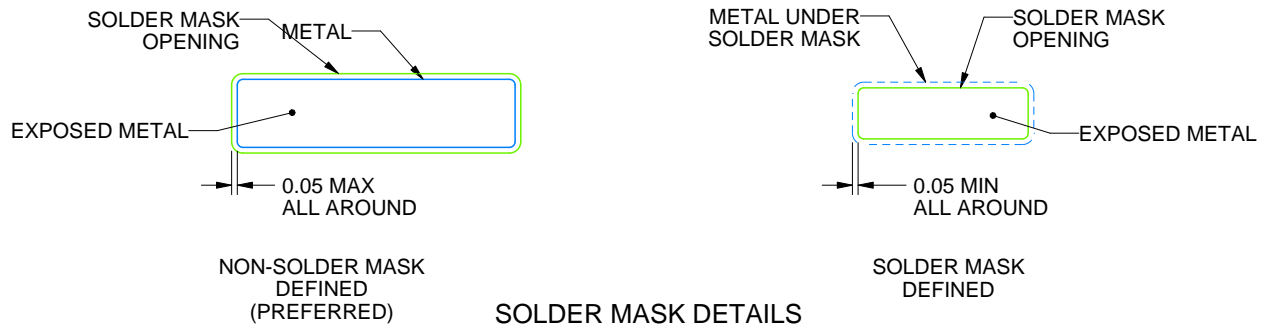
PW0014A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X



4220202/B 12/2023

NOTES: (continued)

- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0014A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4220202/B 12/2023

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024，德州仪器 (TI) 公司